

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/014,268	DEBE, MARK KEVITT
Examiner	Art Unit
Mark Ruthkosky	1795

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		3	
	 		

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	•		
	<u>.</u>		

	CH NOTES EARCH STRATEG	Y)
	DATE	EXMR
Updated search	nlot	MR
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		: